PFにおけるVUV・軟X線を用いた 磁性薄膜・多層膜研究

KEK-PF 雨宮健太

1. どんな実験ができるのか
 2. 実験装置と実際の研究例
 3. ビームラインの現状と今後の整備計画
 4. PFで実験をするには?

PFで行っている磁性研究 軟X線磁気円二色性(XMCD) 元素選択的にスピン・軌道磁気モーメントを決定 ⇒ 藤森淳 (10/15 10:30 -) 深さ方向, 面内方向を分解した測定も可能 スピン分解光電子分光 価電子のスピン偏極を直接観測 ⇒ 柿崎明人 (10/14 15:20 -) 軟X線共鳴(磁気)散乱 元素選択的な磁気情報 (特に超格子構造に有効) ⇒ 中尾裕則 (10/15 9:40 -) 硬X線共鳴(磁気)散乱 元素選択的な電子構造および磁気情報 ⇒ 中尾裕則 (10/15 9:40 -)

XMCDによる磁性体の観察

3 ML Fe / Cu(100) Fe L-edge XMCD



700 710 720 730 740 750 Photon Energy (eV)

X-ray Magnetic Circular Dichroism (X線磁気円二色性)

左右の円偏光でX線吸収強度が違う現象

- 1. 元素選択性
 ← 共鳴吸収(2p→3d等)を利用
- スピン, 軌道磁気モーメントが求まる (特に3d遷移金属)
 ← Sum rules

3. 表面感度が高い⇔ バルク感度は低い

4. 真空が必要(「超高」真空ではない)
 → 試料の変質, 温度, 圧力の制限

軟X線領域でどんな元素が見られるのか



1. どんな実験ができるのか
 2. 実験装置と実際の研究例
 3. ビームラインの現状と今後の整備計画
 4. PFで実験をするには?

配置·角度依存XMCD装置





T. Koide et al., Rev. Sci. Instrum. 63, 1462 (1992)

配置·角度依存XMCD装置

定常的に実験が可能 試料トランスファーシステムを常備 全電子収量法(検出深度:数nm)および 全蛍光収量法(検出深度:数100 nm)が利用可能









角度依存XMCDの測定例

Au/Co(2 ML)/Au(111)

Auの再構成を利用した自己 組織化によるアイランド形成

2 ML高さのためすべての Co原子がCo/Au界面に ⇒ 界面磁性の直接観察

XMCDの角度依存を測定 m_s, m_l^{//}, m_l[⊥], m_T^{//}, m_T[⊥] すべてを定量的に決定



T. Koide et al., Phys. Rev. Lett. 87, 257201 (2001)

角度依存XMCDの測定例

T. Koide et al., Phys. Rev. Lett. 87, 257201 (2001)



XMCDの角度依存性 *m*_l, *m*_T の異方性に起因 *m*_j^θ = *m*_j[⊥]cos²θ + *m*_j[∥]sin²θ (j = I or T)

m⁺+2*m*[|]=0を使うと... ⇒すべての磁気モーメントを <mark>異方性を含めて決定</mark>

角度依存XMCDの測定例

T. Koide et al., Phys. Rev. Lett. 87, 257201 (2001)



Coクラスターの サイズ依存性を観測

深さ 分解 XMCD 装置

K. Amemiya et al., Appl. Phys. Lett. 84, 936.



様々な出射角で電子収量XMCDを測定 ⇒ 様々な検出深度を持つスペクトル群 全ての<mark>検出深度</mark>に対応する スペクトルを一度に測定

※測定は残留磁化に限る

深さ分解XMCD装置

 $Au/Co/Au/Mo/Al_2O_3$



検出深さ(Å) 8.6 X線 16.4 790 800 810 Photon energy (eV)

Au/Mo/Co/Au/Mo/Al₂O₃

定常的に実験が可能 その場で薄膜の作製が可能 蒸着源(電子衝撃加熱)常備 試料位置を変えながら自動測定可 測定前に~500 Oeの磁場を印加





深さ分解XMCDの測定例 Amemiya et al., Appl. Phys. Lett. 84 (2004) 936. 測定: PF-BL-7A 超高真空中(~3X10⁻⁸ Pa) 試料:同じ超高真空装置中でCu単結晶の(100)表面にFeを蒸着 1000 Oe程度で磁化した後,外部磁場をゼロにして測定

Fe 3原子層

7 原子層



深さ分解XMCDの測定例 (表面と内部層の分離) 反強磁性/強磁性界面における原子層レベルの磁気構造の制御と観察

890





深さ分解XMCD

O/Ni(5.5 ML)/Cu(100)において, 表面に一層のみのNiO類似構造を観測

表面のNiO類似構造において, 内部のNi層と逆向きのモーメントを観察

K. Amemiya and M. Sakamaki, Appl. Phys. Lett. 98 (2011) 12501.

Ni/Fe多層膜における元素選択的な磁気異方性の決定

面直磁化の変化





Ni/Fe多層膜における元素選択的な磁気異方性の決定 XMCDによる磁気異方性エネルギーの見積もり





Feを表面と同じような環境におければ面直磁化に有利

Ni/Fe多層膜における元素選択的な磁気異方性の決定



膜全体の磁気異方性のシミュレーション



XMCDの結果から見積もった磁気異方性は膜全体の 磁気異方性と一致 ⇒ 磁気異方性エネルギーの妥当性

> M. Sakamaki and K. Amemiya, Appl. Phys. Express 4 (2011) 073002.

手軽なXMCD装置

水冷電磁石により1.2 Tまでの磁場を発生 最低温度: 100 K (液体窒素), 20 K (液体He) 測定点一点ごとに磁場の反転が可能 試料トランスファーシステムを常備 (する予定) 真空を破って試料を直接取り付けることも可能







共鳴(磁気)散乱装置 nmオーダーの周期構造を観測 構造と電子(磁気)状態の同時観察





共鳴(磁気)散乱装置





三次元顕微XMCD装置



三次元顕微XMCDの測定例

Fe/Ni/Cu(100) 薄膜における 特異な磁気異方性







3つの領域の中間では複雑な挙動





1. どんな実験ができるのか
 2. 実験装置と実際の研究例
 3. ビームラインの現状と今後の整備計画
 4. PFで実験をするには?

磁性研究を行っているVUV・軟X線ビームライン **BL-7A, 11A** 偏向電磁石 楕円偏光(Pc~80%)を利用したXMCD 小型XMCD装置(0.2 T), 深さ分解XMCD装置 BL-16A (2007年夏に建設, 2008年秋より円偏光利用実験開始) APPLE-II 型アンジュレータ 円·直線偏光を利用したXMCD, XMLD, XMCD-PEEM 配置・角度依存XMCD,深さ分解XMCD,共鳴(磁気)散乱,... BL-19A (東大物性研) リボルバー型アンジュレータ スピン分解光電子分光

偏光電磁石ビームライン(BL-7A, 11A) 電子軌道面の上下を使うことで楕円偏光を取り出し(Pc~80%) 切替え:BL-7Aは自動(5分程度), BL-11Aは手動

エネルギー範囲 BL-7A: 50-1300 eV

BL-11A: 70-1900 eV





アンジュレータビームライン(BL-16A)

Light Source: Twin APPLE II Undulators with Kicker Magnets Variable Polarization: Circular and Linear (Horizontal/Vertical) Polarization Fast Switching (~10 Hz) 1st Undulator: Mar-Apr 2008, 2nd Undulator: 2010 Summer

Monochromator: Variable-Included-Angle Varied-Line-Spacing Grating 200-1500 eV (3d Transition Metals, Light Elements, and Rare-earth Elements) Installation: 2007 Summer, Commissioning: Oct 2007-



K. Amemiya et al., AIP Conf. Proc. 1234 (2010) 295.

BL-16Aで利用できる実験装置





偏光スイッチングの開発

3 ML Fe / Cu(100) Fe L-edge XMCD



700 710 720 730 740 750 Photon Energy (eV) 右回り円偏光と左回り円偏光の スペクトルの差を取る → 試料の磁気モーメントの情報

微量元素,わずかな磁気モーメントを 何とかして観測したい!! 例:希薄磁性半導体

通常のDC的な測定では~1%が限界 ⇒ 偏光スイッチング+ロックイン技術

> 3桁の 改善





量子ビーム基盤技術開発プログラム(2008-2012年度)

「軟X線の高速偏光制御による 新奇機能性材料の探求と創製」

2010年夏にUndulator II 完成 秋より調整中(10 Hz)

> 最新の測定結果 2010年12月16日



1.どんな実験ができるのか
 2.実験装置と実際の研究例
 3.ビームラインの現状と今後の整備計画
 4.PFで実験をするには?

PFで実験をするには? ビームライン・装置担当者との打ち合わせ とりあえず誰かに聞けば、適切な人を紹介してくれます 🚽 使用する装置, セットアップ等の検討 実験課題申請 (G型:5月と11月, U型:随時) http://pfwww.kek.jp/users_info/pac_application/index.html PAC (Program Advisory Committee) による審査 (採択 or 不採択, 採択の場合は評点がつく) G型課題は2年間有効 (5月申請→10月から, 11月申請→4月から) ビームタイム要求 (4月, 10月, 1月からのそれぞれ2か月程度前) 試料の数,実験のセットアップなどを考慮して必要十分な時間を申請 ビームラインの事情に応じた配分 (ビームタイム配分委員会で決定) 評点に応じた傾斜配分 ビームタイム 使用料は無料、旅費もビームタイムの長さに応じてサポート 異文化交流をお楽しみください 成果の公表

ご清聴ありがとうございました



PFツアーにも是非ご参加ください (10/15 8:40-9:40)